

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ**  
**ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ**  
**СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**  
**ТОЛЩИНЫ ОСОБО ТОНКИХ**  
**ПОКРЫТИЙ В ДИАПАЗОНЕ 2÷1000 нм**

**МИ 1950—88**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**  
**Москва**  
**1989**

**1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Государственным комитетом СССР  
по стандартам**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Я. М. Цейтлин, канд. техн. наук (руководитель темы);  
М. А. Косьмина**

**2. УТВЕРЖДЕНА НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 08.08.88.**

**3. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИМС 01.12.88**

**Группа Т 84.1**

## **РЕКОМЕНДАЦИЯ**

**Государственная система обеспечения единства измерений**

### **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ТОЛЩИНЫ ОСОБО ТОНКИХ ПОКРЫТИЙ В ДИАПАЗОНЕ 2÷1000 нм МИ 1950—88**

**Дата введения 01.01.90**

Настоящая рекомендация распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений толщины особо тонких покрытий\* в диапазоне 2÷1000 нм и устанавливает назначение установки высшей точности для воспроизведения единицы длины — метра (м) в области измерений толщины особо тонких покрытий в диапазоне 2÷1000 нм; комплекс основных средств измерений, входящих в ее состав, основные метрологические характеристики установки высшей точности и порядок передачи размера единицы длины в области измерений толщины особо тонких покрытий в диапазоне 2÷1000 нм от установки высшей точности при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

#### **1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ**

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроизведения и хранения единицы длины в области измерений толщины особо тонких покрытий в диапазоне 2÷1000 нм и передачи ее размера при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве, с целью обеспечения единства измерений в стране.

\* К особо тонким относят покрытия, толщина которых не превышает длину свободного пробега электрона в материале покрытия.

1.2. Установка высшей точности состоит из комплекса следующих средств измерений:

оптический квантовый генератор (лазер);  
адаптивный интерферометр.

1.3. Диапазон значений длины в области измерений толщины особо тонких покрытий, воспроизводимых установкой высшей точности, составляет  $2 \div 1000$  нм.

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение единицы длины в области измерений толщины особо тонких покрытий в диапазоне  $2 \div 1000$  нм со средним квадратическим отклонением результата измерений  $S$ , не превышающим 0,1 нм при 30 независимых измерениях. Неисключенная систематическая погрешность  $\theta$  не превышает 0,3 нм.

1.5. Для обеспечения воспроизведения единицы длины в области измерений толщины особо тонких покрытий в диапазоне  $2 \div 1000$  нм с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения установки высшей точности, утвержденные в установленном порядке.

1.6. Установку высшей точности применяют для передачи размера единицы длины в области измерений толщины особо тонких покрытий в диапазоне  $2 \div 1000$  нм образцовым средствам измерений 1-го разряда методом прямых измерений.

## **2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

2.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяют наборы мер толщины покрытий ступенчатых однородных: в диапазоне  $2 \div 1000$  нм — наборы мер имитационных ступенчатых закрытых или открытых; в диапазоне  $2 \div 300$  нм — наборы ступенчатых однородных мер толщины металлических покрытий, рабочие поверхности которых имеют ступени из одного и того же металла высотой  $2 \div 300$  нм на основании из диэлектрика.

В закрытых имитационных ступенчатых мерах покрытие на ступенчатом однородном основании имитируется газом или жидкостью, расположенными между ступенчатым дном основания и закрывающей накладкой. Закрытые имитационные меры могут быть также выполнены в виде кристаллов кремния или других материалов с аттестованными расстояниями между плоскостями кристаллической решетки, идентифицируемыми при помощи рентгеновского интерферометра.

2.1.2. Доверительные абсолютные погрешности  $\delta$  образцовых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 не превышают  $(0,6 + 0,0015 h)$  нм, где  $h$  — высота ступени в нанометрах.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют для поверки образцовых средств измерений 2 и 3-го разрядов и

высокоточных рабочих приборов для измерений толщины покрытий методом прямых измерений.

## 2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют контактные и бесконтактные приборы для измерений толщины покрытий с измерительным усилием не более 0,001 сН- в диапазоне  $2 \div 300$  нм; не более 0,1 сН- в диапазоне  $300 \div 1000$  нм.

Контактные приборы имеют входной чувствительный элемент с твердым измерительным наконечником, причем меры толщины покрытий, на поверхности которых при взаимодействии с контактным прибором не остается следа пластических деформаций глубиной более одной трети предела допускаемой погрешности измерений, называют твердыми.

В бесконтактных приборах не реализуется механический контакт входного чувствительного элемента с покрытием поверяемой меры.

2.2.2. Доверительные абсолютные погрешности  $\delta$  образцовых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 0,95 не превышают  $(1,2 + 0,005 h)$  нм.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют для поверки образцовых 3-го разряда наборов мер толщины покрытий ступенчатых и бесступенчатых методом прямых измерений.

## 2.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда применяют наборы мер толщины покрытий ступенчатых и бесступенчатых, металлических и неметаллических, твердых и мягких, однородных и разнородных; контактные и бесконтактные приборы для измерений толщины покрытий с измерительным усилием не более 0,001 сН- в диапазоне  $2 \div 300$  нм; не более 0,1 сН- в диапазоне  $300 \div 1000$  нм.

2.3.2. Доверительные абсолютные погрешности  $\delta$  образцовых средств измерений 3-го разряда при доверительной вероятности 0,95 не превышают  $(2,5 + 0,01 h)$  нм.

2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют для поверки образцовых средств измерений 4-го разряда, рабочих приборов для измерений толщины покрытий и наборов мер толщины покрытий методом прямых измерений; поверки технологических приборов для измерений толщины покрытий в процессе нанесения покрытия сличением при помощи компаратора (мер - свидетелей толщины покрытия).

На мерах - свидетелях покрытие наносят в технологическом процессе, погрешность средства измерений которого определяют.

## 2.4. Образцовые средства измерений 4-го разряда

2.4.1. В качестве образцовых средств измерений 4-го разряда применяют меры эффективной толщины покрытий: меры, толщину покрытия которых определяют методом косвенных измерений,

т. е. расчетным путем с использованием результатов прямых измерений других функционально связанных с толщиной характеристик покрытия.

2.4.2. Доверительные абсолютные погрешности  $\delta$  образцовых средств измерений 4-го разряда при доверительной вероятности 0,95 не превышают  $(10+0,05 h)$  нм.

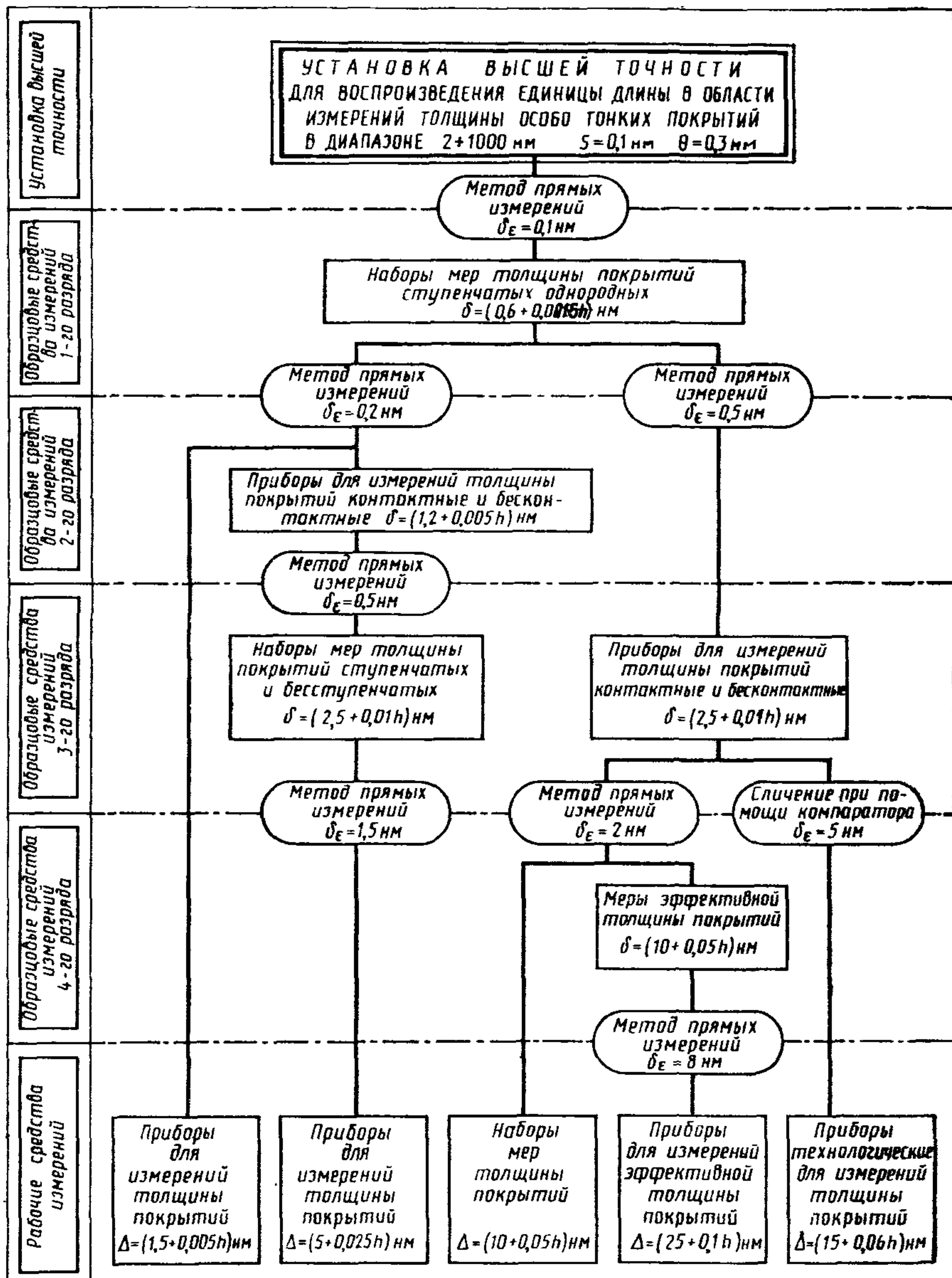
2.4.3. Образцовые средства измерений 4-го разряда применяют для поверки рабочих приборов для измерений эффективной толщины покрытий.

### **3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют приборы для измерений толщины покрытий (контактные — профилографы, телистепы, дектаки, контактные микроинтерферометры, бесконтактные электромагнитные прямых измерений — вихревоковые и емкостные толщиномеры, косвенных измерений — лазерные эллипсометры); наборы мер толщины покрытий (прозрачных и непрозрачных, ступенчатых и бесступенчатых, с различными сочетаниями материалов основания покрытия); приборы для измерений эффективной толщины покрытий, определяемой через единицы массы, оптической плотности, а также другие единицы физических величин и приборы технологические для измерений толщины покрытий.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей  $\Delta$  приборов для измерений толщины покрытий составляют от  $(1,5+0,005 h)$  до  $(5+0,025 h)$  нм, наборов мер толщины покрытий —  $(10+0,05 h)$  нм, приборов для измерений эффективной толщины покрытий —  $(25+0,1 h)$  нм, приборов технологических для измерений толщины покрытий —  $(15+0,06 h)$  нм.

Государственная поверочная схема для средств измерений толщины  
особо тонких покрытий в диапазоне 2÷1000 нм



Примечания:

1. Нормальные условия измерений при поверке соответствуют ГОСТ 8.395—80.
2. Диапазоны измерений всех групп средств измерений указаны в заголовке поверочной схемы.
3.  $\delta_{\epsilon}$  — погрешность передачи размера единицы.

## **РЕКОМЕНДАЦИЯ**

**Государственная система обеспечения единства измерений**  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ**  
**ИЗМЕРЕНИЙ ТОЛЩИНЫ ОСОБО ТОНКИХ ПОКРЫТИЙ**  
**В ДИАПАЗОНЕ 2÷1000 нм**  
**МИ 1950—88**

Редактор *М. В. Глушкова*

Технический редактор *Г. А. Теребинкина*

Корректор *М. С. Кабашова*

**Сдано в наб. 06.02.89 Подп. в печ. 03.04.89 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,33 уч.-изд. л.**  
**Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub> Бумага офсетная № 2 Гарнитура литературная Печать высокая**  
**Тир. 4000 экз. Зак. 298 Цена 3 к. Изд. № 72/4**

---

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,**  
**Новопресненский пер., 3.**  
**Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.**